PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

05-234501

(43) Date of publication of application: 10.09.1993

(51)Int.CI.

H01J 1/34 H01J 29/38

(21)Application number: 04-037823

(71)Applicant: HAMAMATSU PHOTONICS KK

(22)Date of filing:

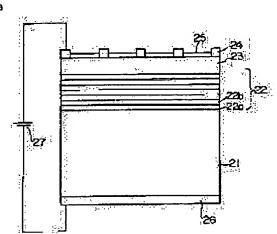
25.02.1992

(72)Inventor: ARAGAKI MINORU

(54) PHOTOELECTRON EMITTING SURFACE AND ELECTRON TUBE USING THE SAME (57) Abstract:

PURPOSE: To provide a photoelectron emitting surface having remarkably higher sensitivity in comparison with a conventional photoelectron emitting surface using a semiconductor and able to extend a critical wave length to a far longer wavelength, and an electron tube using this surface.

CONSTITUTION: Since a GaAs layer 22a of a heterojunction semiconductor multi- layer film to be a light absorbing layer 22 has a film thickness of 300Å or less which is shorter than the de Brogie wave length of an electron, it forms a potential well being interposed by adjacent Al0.65Ga0.35As layers 22b each having a large energy gap, and a sub band in accordance with a quantum level is formed in the GaAs layer 22a. Since the Al0.65Ga0.35As layer 22b has a film thickness equal to or thicker than 45Å which an electron can not pass through due to a tunnel effect, this sub band is all the time filled with bound electrons.



LEGAL STATUS

[Date of request for examination]

26.03.1996

[Date of sending the examiner's decision of

23.03.1999

rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

[Date of registration]

[Number of appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of requesting appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of extinction of right]



(19)日本国特許庁(JP)

(12) 公開特許公報(A)

(11)特許出願公開番号

特開平5-234501

(43)公開日 平成5年(1993)9月10日

(51)Int.Cl.⁵

識別記号 庁内整理番号

FΙ

技術表示箇所

H01J 1/34 29/38 C 9172-5E 8326-5E

審査請求 未請求 請求項の数8(全 6 頁)

(21)出願番号

特頤平4-37823

(22)出願日

平成4年(1992)2月25日

(71)出願人 000236436

浜松ホトニクス株式会社

静岡県浜松市市野町1126番地の1

(72) 発明者 新垣 実

静岡県浜松市市野町1126番地の1 浜松ホ

トニクス株式会社内

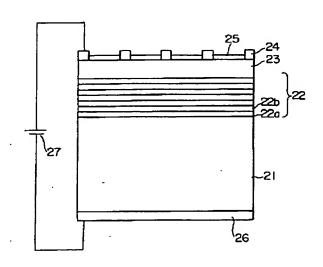
(74)代理人 弁理士 長谷川 芳樹 (外3名)

(54)【発明の名称】 光電子放出面及びそれを用いた電子管

(57)【要約】

【目的】 従来の半導体を用いた光電子放出面に比較して著しく高い感度を有し、また、その限界波長をはるかに長波長まですることが可能な光電子放出面及びそれを用いた電子管を提供することを目的とする。

【構成】 光吸収層22となる異種接合半導体多層膜の GaAs層22aは、電子のドプロイ波長よりも短い300オングストローム以下の膜厚であるため、隣接するエネルギギャップの大きなAlo.65 Gao.35 As層22 bによって挟まれてポテンシャル井戸となり、GaAs層22a内にその量子準位に応じたサブバンドが形成される。この時に、Alo.65 Gao.35 As層22bはトンネル効果によって電子が通り抜けられない45オングストローム以上の膜厚を有しているので、このサブバンドは束縛電子により常に満たされた状態にある。



【特許請求の範囲】

【請求項1】 光吸収層に光子が入射すると光電子を放出する光電子放出面において、

前記光吸収層はエネルギギャップの異なる半導体の異種接合が多層になった異種接合半導体多層膜によって形成され、エネルギギャップの小さな前記半導体の膜厚は300オングストローム以下であり、エネルギギャップの大きな前記半導体の膜厚は45オングストローム以上であることを特徴とする光電子放出面。

【請求項2】 光吸収層に光子が入射すると光電子を放出する光電子放出面において、

前記光吸収層は導電型の異なる半導体の同種接合が多層になった同種接合半導体多層膜によって形成され、一方の導電型の前記半導体の膜厚は300オングストローム以下であり、他方の半導体の膜厚は45オングストローム以上であることを特徴とする光電子放出面。

【請求項3】 入射光子により励起された光電子は内部 電界により加速され、より高いエネルギバンドへ遷移す ることを特徴とする請求項1または請求項2記載の光電 子放出面。

【請求項4】 光吸収層を形成する半導体多層膜のそれぞれの伝導帯のエネルギ差は、半導体の最小のエネルギギャップよりも小さいことを特徴とする請求項1または請求項2または請求項3記載の光電子放出面。

【請求項5】 半導体多層膜中に形成される伝導帯のサブバンド間あるいはサブバンドと伝導帯の底の間で入射光子を吸収して光電子を励起することを特徴とする請求項1または請求項2または請求項3記載の光電子放出面。

【請求項6】 半導体多層膜はIII - V族化合物半導体 またはその混晶によって形成されていることを特徴とす る請求項1または請求項2または請求項3記載の光電子 放出面。

【請求項7】 半導体多層膜はSiまたはGeまたはその混晶から形成されていることを特徴とする請求項1または請求項2または請求項3記載の光電子放出面。

【請求項8】 請求項1または請求項2または請求項3 記載の光電子放出面を備えて構成されていることを特徴 とする電子管。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【産業上の利用分野】本発明は光子の入射によって光電子を放出する光電子放出面およびこれを用いて構成された電子管に関するものである。

[0002]

【従来の技術】従来、効率の高い光電子放出面を得ることを目的として、光吸収層に半導体多層膜を用いた技術が特開昭62-133634号公報および特開昭62-133633号公報に開示されている。この第1の従来の光電子放出面は図4に示されるエネルギバンド構造を

有している。つまり、エネルギギャップの小さな層6 は、入射光子を吸収し、光電子を励起させるために十分 な厚さ(300オングストローム以下)を有している。 また、エネルギギャップの大きな層7は、光電子をトン ネル効果により通過させるために十分な薄さ(45オン グストローム以下)を有している。そして、これら各層 6,7が交互に積層されて光電子放出面が形成されてい る。この光電子放出面は、2種類の層を交互に積層する ことにより、入射光子に対する光吸収係数が、均質半導 体材料からなる従来の光吸収層に比べて増大することを 利用したものである。入射光子により励起された光電子 を効率良く放出面へ到達させるためには、障壁となるエ ネルギギャップの大きな層7の膜厚は十分に薄くなけれ ばならず、実用的にはこの厚さは45オングストローム 以下と非常に薄くしなければならない。エネルギギャッ プの大きな層7をトンネル効果により通過できた光電子 のみが放出面へ到達し、放出面上に形成された Csx O y 層 8 を通って真空中へ放出される。この光電子放出面 においては、入射光子の吸収および電子-正孔対の発生 を、エネルギギャップの小さな層6の価電子帯と伝導帯 との間で生じさせることにより、光電子放出の効率化を 図っている。 また、図5に示されるエネルギバンド構 造を持つ従来の第2の光電子放出面もある。この光電子 放出面は、エネルギギャップの小さな層9の膜厚が上記 従来の光電子放出面の層6よりも薄い場合のバンド構造 を持っている。この光電子放出面においても、入射光子 の吸収および電子-正孔対の発生を、エネルギギャップ の小さな層9の価電子帯と伝導帯との間で生じさせ、C sx Oy 層11から光電子を放出させることにより、光 電子放出の効率化が図られている。

【0003】また、B.F.Levineらにより、量子井戸構造を利用した長波長受光素子が文献(Appl.Phys.Lett.58 (14)1991)に報告されている。この受光素子(従来の第3の光電子放出面)の価電子帯のバンド構造は図6に示される。入射光子の吸収はポテンシャル井戸となるエネルギギャップの小さな層12に形成される価電子帯のサブバンド間で行なわれ、この入射光子の吸収によって光電子が励起される。励起された光電子は、ポテンシャル障壁となるエネルギギャップの大きな層13の価電子帯のX谷をこの場合は移動する。このような受光素子では、光電子は表面に形成された電極へ到達すれば信号として検出されるので、一般に半導体内部に形成される電界は小さく、雑音を極力低く抑えるため、可能な限り低バイアス電圧で動作させるのが一般的である。

[0004]

【発明が解決しようとする課題】しかしながら、上記従来の第1の光電子放出面においては、エネルギギャップの小さな層6の膜厚を薄くしていくと、量子効果によって価電子帯・伝導帯ともにサブバンドが形成され、入射光子の吸収閾値が高くなり、波長の長い入射光子が吸収

できなくなるという本質的な欠点があった。

【0005】また、上記従来の第2の光電子放出面においては、エネルギギャップの小さな層9が薄いため、価電子帯のサブバンドと伝導帯のサブバンドとの間のエネルギ差 E_{sg} はバンドギャップ E_{g} よりも大きくなり、入射光子の吸収閾値波長は短くなってしまう。

【0006】また、上記従来の第3の光電子放出面(受光素子)においては、高い暗電流を生じるため、液体窒素等でかなりの低温まで冷却して使用する必要があり、この点が一般の装置に組み込んで使用する場合の欠点になっていた。

[0007]

【課題を解決するための手段】本発明はこのような課題を解消するためになされたもので、光吸収層はエネルギギャップの異なる半導体の異種接合が多層になった異種接合半導体多層膜によって形成され、エネルギギャップの小さな半導体の膜厚は300オングストローム以下であり、エネルギギャップの大きな半導体の膜厚は45オングストローム以上であることを特徴とするものである。

【0008】また、光吸収層は導電型の異なる半導体の同種接合が多層になった同種接合半導体多層膜によって形成され、ポテンシャル井戸になる一方の導電型の半導体の膜厚は300オングストローム以下であり、ポテンシャル障壁になる他方の半導体の膜厚は45オングストローム以上であることを特徴とするものである。

【0009】また、入射光子により励起された光電子は 内部電界により加速され、より高いエネルギバンドへ遷 移することを特徴とするものである。

[0010]

【作用】半導体多層膜に形成される伝導帯のサブバンド間あるいはサブバンドと伝導帯の底の間で入射光子の吸収、光電子の励起が行われ、用いる半導体のエネルギギャップに対応する波長よりも長波長の入射光に対して感度を有する。また、励起された光電子が内部電界によって加速されることにより、光電子は容易に真空中へ放出される。

[0011]

【実施例】図1は本発明の一実施例による光電子放出面の構造を示す断面図である。

【0012】P・-GaAs基板21上には光吸収層22が形成されている。この光吸収層22は、30オングストロームの厚さのアンドープGaAs層22aおよび500オングストロームの厚さのAlo.65 Gao.35 As層22b、各々40層の異種接合半導体多層膜によって形成されている。なお、図においては、一部の異種接合は省略されている。光吸収層22上にはP・-GaAsコンタクト層23が3000オングストロームの厚さに形成されている。さらに、このP・-GaAsコンタクト層23の表面にはメッシュ状にパターニングされたA

1ショットキ電極24が形成されている。これらの表面にCs, O2 により活性化処理が施されてごく薄いCs O, 膜25が形成されており、仕事関数の低減化が図られている。一方、 P^+-GaAs 基板21の裏面にはオーミック電極26が形成されており、電源27によってショットキ電極24およびオーミック電極26間にバイアスが加えられる。

【0013】図2は本実施例による光電子放出面にバイアス電圧を印加していない場合のバンド構造を示している。図1の各層に対応するエネルギバンドには各層と同じ符号が付されている。

【0014】このバンド構造にいては、光吸収層22となる異種接合半導体多層膜のそれぞれの伝導帯のエネルギ差は、用いる半導体の最小のエネルギギャップよりも小さくなっている。異種接合半導体多層膜のGaAs層22aは、電子のドブロイ波長よりも短い300オングストローム以下の膜厚であるため、隣接するエネルギギャップの大きなAlo.65 GaO.35 As層22bによって挟まれてポテンシャル井戸となり、GaAs層22a内にその量子準位に応じたサブバンドが形成される。この時に、Alo.65 GaO.35 As層22bはトンネル効果によって電子が通り抜けられない45オングストローム以上の膜厚を有しているので、このサブバンドは束縛電子により常に満たされた状態にある。

【0015】本実施例による光電子放出面は、入射光子の吸収によってこの束縛電子をさらに他の量子準位のサブバンドへ励起しようというものであり、従来の均質半 蒋体光電子放出面あるいは前述した従来の特開昭62-133634号公報等に開示されている光電子放出面のように、入射光子の吸収、光電子の励起を半導体の価電子帯と伝導帯との間で行なわせるものとは本質的に異なることは明らかである。従って、従来の光電子放出面では、用いる半導体のエネルギギャップに対応する波長え = 1.24/Eg よりも長波長の入射光子に対しては全く感度を有するものではないが、本実施例による光電子放出面では、用いる半導体のエネルギギャップよりも長波長の入射光子に対しても感度を有する。また、その波長の入射光子に対しても感度を有する。また、その波長も光吸収層22の異種接合半導体多層膜を適宜設計することにより、任意に変化させることが可能になる。

【0016】図3は本実施例による光電子放出面のバイアス電圧印加時におけるエネルギバンド構造を示している。本図においても、図1の各層に対応するエネルギバンドには各層と同じ符号が付されている。

【0017】光吸収層 22内のGaAs層 22aのサブバンド間で入射光子 hvにより励起された光電子は、Alo.65 Gao.35 As 層 22b の伝導帯のX谷へ移動する。しかしながら、バイアス電圧が印加されて半導体内部には高電界($\ge 10^3$ V/c m以上)が形成されているので、光電子は加速され、すぐにより高いエネルギバンドの Γ 谷へと遷移する。本実施例では Alo.65 Ga

0.35 A s 層 2 2 b が間接遷移半導体であるために X - Γ 遷移となるが、直接遷移半導体を用いた場合には Γ - X あるいは Γ - L 遷移となることは当然のことである。このように内部電界により加速され、より高いエネルギ を移動する光電子は、異種接合半導体多層膜を横切る際に光電子のポテンシャルエネルギが十分に高く保たれているため、G a A s 層 2 2 a のポテンシャル井戸へ落ちることはなく、放出面まで到達することができる。放出面に到達した光電子はごく一部がショットキ電極 2 4 に吸い込まれるが、ほとんどは電極パターンの間を通り、C s x Oy 膜 2 5を通って真空中へ放出される。この時も光電子のポテンシャルエネルギは十分高く保たれているので、光電子は非常に効率良く真空中へ放出される。【0 0 1 8】以上説明したように本実施例による光電子を内部電界により加速し、より高いエネのなどに変なったがに表する。

された光電子を内部電界により加速し、より高いエネル ギ帯へ遷移させた後に真空中へ放出するものであり、例 えば、B.F.Levineらによって報告されている前述の従来 の量子井戸構造を用いた受光素子とは本質的に異なる機 構を持つものである。つまり、光電子放出面は、従来の ように価電子帯と伝導帯との間のいわゆるバンド間での 光励起ではなく、伝導帯のサブバンド間で入射光子を吸 収して光電子を励起するので、エネルギギャップの小さ な半導体を用いなくても長波長に光感度を有する。さら に、励起された光電子は内部電界により加速され、より 高いエネルギ帯へ遷移した後に真空中へ放出されるの で、上記のように光電子のポテンシャルエネルギは従来 のものより高く、非常に効率良く真空中へ放出させるこ とができる。従って、従来の半導体を用いた光電子放出 面に比較して著しく高い感度を有し、また、その限界波 長ははるかに長波長までとることが可能となる。さら に、本発明による光電子放出面は、光吸収層22となる 異種接合半導体多層膜の種類と構造を適当に設計するこ とにより、任意の波長にピークを有する光電子放出面を 形成することができる。また、異種接合半導体多層膜の 種類、層厚、層数の自由度は高いので、感度の波長域は 狭いものから広いものまで任意に調整可能である。

【0019】また、真空中へ放出された光電子を2次電子増倍することにより、比較的高い温度でも動作可能な高感度・低雑音の長波長受光素子を提供することが可能になる。すなわち、上記実施例による光電子放出面は電子管に応用すると有用である。光電子増倍管に応用した場合には、光電変換面に上記実施例による光電子放出面が適用され、この光電子放出面から放出された光電子はダイノードによって2次電子増倍され、アノードでその電子群が検出される。また、撮像管に応用した場合には、画像入力部に上記実施例による光電子放出面が適用され、この光電子放出面から放出された光電子は電子レンズによって集束され、蛍光面に撮像された像が結像する。電子レンズによって集束される光電子をマイクロチ

ャネルプレート(MCP)によって増倍するイメージ・インテンシファイヤ管(1・1管)にも同様に適用することが可能である。また、光電管に応用した場合には、受光面に上記実施例による光電子放出面が適用され、この光電子放出面から放出された光電子はアノードによって検出される。このような上記実施例による光電子放出面を有する各電子管は、従来の電子管に比べ、特に長波長域において著しく高い感度を有するようになる。従って、このような電子管を低照度下における測光やイメージング等に用いるとその効果は大である。

【0020】なお、上記実施例においては CaAs 層22aとAlo.65 Gao.35 As 層22bからなる2種類の異種接合を半導体多層膜として光吸収層22を形成したが、これに限定される必要はなく、他のIII-V族化合物半導体、あるいはSi, Geおよびその混晶を用いても構わなく、また、その種類も2種類に限ることは本質的なことではない。従って、これらの材料を用いて光吸収層を形成しても上記実施例と同様な効果が奏される。さらに、この光吸収層は、p形とn形およびi形の接合を有する同種の半導体多層膜で形成しても良く、この場合においても上記実施例と同様な効果が奏される。

【0021】また、ショットキ電極24については上記実施例ではA1を例に説明したが、用いる半導体と良好なショットキ接合を形成する金属であればその種類は限定されるものでなく、また、そのパターン形状も任意にすることができる。このようなショットキ電極を形成しても上記実施例と同様な効果が奏される。

[0022]

【発明の効果】以上説明したように本発明によれば、半 導体多層膜に形成される伝導帯のサブバンド間あるいは サブバンドと伝導帯の底の間で入射光子の吸収、光電子の励起が行われ、用いる半導体のエネルギギャップに対応する波長よりも長波長の入射光に対して感度を有する。また、励起された光電子が内部電界によって加速されることにより、光電子は容易に真空中へ放出される。従って、従来の半導体を用いた光電子放出面に比較して 著しく高い感度を有し、また、その限界波長をはるかに 長波長にまで設定することが可能になる。

【0023】また、このような光電子放出面を有する電子管は比較的高い温度でも動作し、従来のものに比べて特に長波長域において著しく高い感度を呈するようになる。さらに、本発明による光電子放出面は、光吸収層となる半導体多層膜の種類と構造を適当に設計することにより、感度の波長域は狭いものから広いものまで任意に調整可能になる。

【図面の簡単な説明】

【図1】本発明の一実施例による光電子放出面の構造を 示す断面図である。

【図2】本実施例による光電子放出面の無バイアス時に おけるバンド構造図である。 【図3】本実施例による光電子放出面のパイアス時におけるパンド構造図である。

【図4】従来の第1の光電子放出面のバンド構造図である。

【図5】従来の第2の光電子放出面のバンド構造図である。

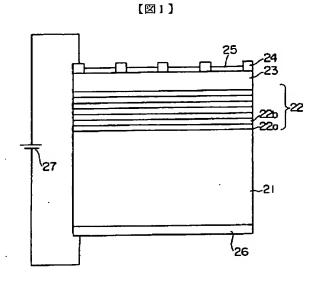
【図6】従来の第3の光電子放出面のバンド構造図であ

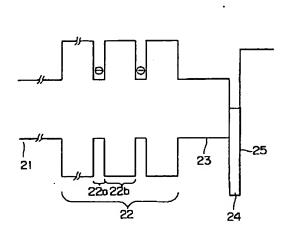
る。

【符号の説明】

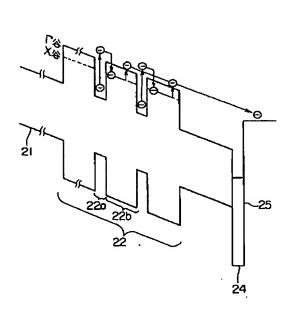
21…P⁺ - G a A s 基板、22…光吸収層、22a… アンドープG a A s、22b…A lo.65 G a o.35 A s、 23…コンタクト層、24…ショットキ電極、25…C sx Oy 膜、26…オーミック電極、27…電源。

[図2]

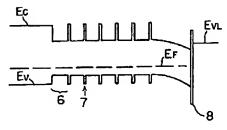




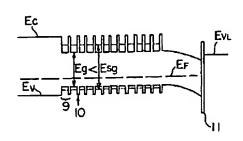
【図3】



[図4]



【図5】



【図6】

